This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



(11)Publication number:

03-084448

(43)Date of publication of application: 10.04.1991

(51)Int.CI.

G01N 27/414 G01N 27/28

(21)Application number: 01-220241

(71)Applicant:

TAIYO YUDEN CO LTD

(22)Date of filing:

29.08.1989

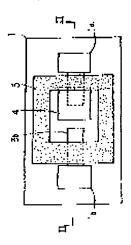
(72)Inventor:

HIRAKUNI SHOICHIRO SHIMIZU AKIHIKO **MOCHIZUKI AKIHIKO**

(54) PRODUCTION OF ION SENSOR, PRODUCTION OF SENSOR PLATE AND PRESERVING METHOD THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To stabilize the output characteristics of the ion sensor by executing a stage for coating an electrode with an ion sensitive film in an atmosphere controlled to a prescribed relative humidity or below. CONSTITUTION: After a dam body 5 is formed, the dam body is washed with tetrahydrofuran and pure water and is dried for 20 hours under the conditions of 100° C and vacuum by using a vacuum dryer. The dam body is then allowed to cool in a desiccator substd. with dry gaseous nitrogen and thereafter, the ion sensitive film 4 is formed in a closed box kept at ≤10% humidity. The product having the ion sensitive film 4 formed in such a manner is hermetically preserved in the atmosphere kept at <10% humidity. As a result, the influence of moisture on the ion sensitive film 4 at the time of production and the influence of moisture on the ion sensitive film 4 and the electrode at the time of preservation are eliminated and the characteristics thereof are stabilized.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-84448

®Int. CI. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)4月10日

27/414 G D1 N 27/28

7235-2G R 7235—2G

27/30 G 01 N

301

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全4頁)

60発明の名称

イオンセンサの製造方法、センサブレートの製造方法及びこれらの

7235-2G

保存方法

顧 平1-220241 ②特

顧 平1(1989)8月29日 包出

正一郎 平國 79発 明 個発 明 水 彦 明 彦 @発 明 月

東京都台東区上野 6 丁目16番20号 東京都台東区上野6丁目16番20号 太陽誘電株式会社内 東京都台東区上野 6 丁目16番20号 太陽誘軍株式会社内

太陽誘電株式会社内

東京都台東区上野6丁目16番20号 太陽誘電株式会社

四代 理

顣

包出

弁理士 佐 野 忠

1. 発男の名称

イオンセンサの製造方法、センサプレートの 製造方法及びこれらの保存方法

2. 特許請求の顧照

① イオン感応護を被覆した電極を用いて検体 液の感応値を電界効果型半導体で検出できるよう にしたイオンセンサの製造方法において、上記ィ オン認応膜を電極に被覆する工程を相対混度10% 以下に制御した雰囲気内で行うことを特徴とする イオンセンテの製造方法。

② 請求項1記載のイオンセンサを相対温度10 **光以下の雰囲気中に密閉保存することを特徴とす** るイオンセンサの保存方法。

四 電界効果型半導体の基板とは別体の絶縁性 基板上に攻電界効果型半導体のゲート電極と接続 して使用する分離ゲート電極と、分離比較電極を 扱け、上記分離ゲート電極にイオン感応膜を設け て独立部品としたセンサプレートの製造方法にお いて、上記イオン感応膜を電極に被覆する工程を 相対温度10 外以下に制御した雰囲気内で行うこと を特徴とするセンサプレートの製造方法。

(4) 福求項3記載のセンサプレートを相対温度 10%以下の雰囲気中に密閉保存することを特徴と するセンサプレートの保存方法。

3. 発明の詳細な説明

〔座集上の利用分野〕

本発明は、出力特性のバラツキを少なくしたイ オンセンサ及びその部品のセンサプレートの製造 方法並びにこれらの保存方法に関する。

(従来の技術)

イオンセンサは、検体液中のイオン濃度を測定 するためのものであり、半導体に形成された電界 効果型トランジスタ(FBT)のゲート電極上にイ オン腐店間を形成した、いわゆるイオン感応性電 界効果型トランジスタ(ISFET) と呼ばれるもので ある。このISPET は、イオン感応膜に検体液を投 触させると、イオン感応膜と溶液との界面に生じ る世界の変化に応じて半導体表面近傍の電導度が 変化することを利用し、これを外部回路で検出で

特開平3-84448(2)

きるようにしたものである。

このISPBT には、PET を形成した半導体基板上ではなく、別の絶縁性基板上に分離ゲート電極を設けこれにイオン感応膜を設け、さらに分離比較電極を相対して設けて独立部品とし、これをPET に接続して使用する、いわゆる分離ゲート型ISPBT も知られている。

フォアと呼ばれる大環状化合物やイオン交換樹脂 等を含むイオン感応膜を形成したものであり、こ の構造は先の出願で提案した。

〔発明が解決しようとする課題〕

しかしながら、上記のイオン感応部を構成する 観層と塩化銀層の積層協造の電極や、この上に被 では、ないでは、では、ないでは、では、ないでは、 では、ところが、、は、大気中で上記でよった。 を電極に被して、というで、 作業日の超度、その作業に要する時間等により、 イオンセンサとして使用された場合の出力にバラ ッキを生じていた。

また、上記イオン感応部をFET と同じ基板に一件に形成したイオンセンサ、あるいはイオン党の部からなる部分を上記したようにFET から独立した部品のセンサプレートとして作成し、FET 等と接続して使用するようないずれの場合も、イオシセンサ又はセンサブレートとして製造されてから使用されるまでには保存時間があり、この保存を

大気中に関放した状態で行うと、イオン感応膜が 吸湿し、その特性が変化し、イオンセンサとして 使用された場合にその出力にバラッキが生じるこ とになる。

このようにイオンセンサやその部品の製造条件、 保存条件その他の原因により、イオンセンチとして使用した場合に、同じイオン濃度に対する出力 に差異が生じ、一定のイオン濃度であるにもかか わらず、一定の出力が得られないことが多い。そ のため、個々のイオンセンサについて校正した後 使用することが行われている。

その校正方法は、イオンセンチを出力回路装置に投続した後、予め定められた2 つの異なるをを表し、一方のイオン濃度溶液中にイオンがの国際では、一方のイオン濃度溶液では、その出力を統み取る。その値路内では、出力回路を置いて、出力の値と一致させる。ついでは、個単のイオン濃度に対し、個単値と一致するように回路定数を開きする。そ

の後再度上記一方のイオン護度溶液にイオンセン サを浸漬し、出力値が対応する標準値と異なれば、 再度上記と同様にして回路定数を調整し、さらに 他のイオン濃度についてもこれを行い、それぞれ のイオン濃度に対する出力値が標準値になるまで 校正を繰り返す。

このような校正作業は、工程が多く、作業が煩わしく、また労力と手間がかかり、イオンセンサ として使用しにくいものであった。

本発明の目的は、イオン感応膜がその製造時やこのイオン感応膜を有する製品の保存時、また、電極が製品保存時に周囲の雰囲気の温度に影響されないで一定の特性に制御され、イオン感応膜の吸避性の点で校正を必要とすることがないようなイオンセンサの製造方法、センサプレートの製造方法及びこれらの保存方法を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

本発明は、上紀課題を解決するために、イオン 感応膜を被覆した電極を用いて検体液の感応値を 電界効果型半導体で検出できるようにしたイオン

特間平3-84448(3)

センチの製造方法において、上記イオン窓店頂を電話に被収する工程を相対温度10%以下に制御した雰囲気内で行うことを特徴とするイオンセンサの製造方法及びこのイオンセンサを相対温度10%以下の雰囲気中に密閉保存することを特徴とするイオンセンサの保存方法を提供するものである。

(作用)

イオン感応度を電極に被促する工程及びこのイ オン感応度を有する製品の保存を低温度雰囲気中 で行ったので、製造時のイオン感応頭に対する水分の影響、保存時のイオン感応頭及び電機に対する水分の影響を排除することができ、その特性を一定化させることができる。

(実施例)

次に本発明の実施例を第1図及び第2図に基づいて説明する。

紙ポリエステル基版 1 に接着された網箔をホトグラフィック法によりパターニングし、2 μ m の ダイヤモンドスラリによって研密し、鉄面 (触針膜厚計(テンコール社製薄膜表面プロファイラーアルファステップ200)により測定した表面担さ200 am) に仕上げ、所定形状の钢電極1a、1bを形成した。

次に1 g/ g 含有する市販のシアン系領ストライク・メッキ浴と定電液電源を用いて、上記網電極1s、1bを除極、白金メッキチタンメッシュを隔極とし、陰極電液密度が0.5 A/d nd になるようにセットした状態で、5 秒間上配基仮を浴中に浸渍し、取り出した後水洗した。

ついで銀20m/mを有する市販のシアン系電解級 光沢メッキ液に温度50℃に保持したまま浸漉し、 上記網電極1a、1bを陰極、白金メッキチタンメッ シェを隔極とし、陰極電流密度 12A/d d で1 分30 秒間電解メッキを施し、銅電極1a、1bにそれぞれ 厚さ15 p m の銀層2a、2bを形成した。

その後、0.1 規定(N) の塩酸(MC1) 中で、上記基板を陽極、白金メッキしたチタンメッシュ電極を陰極とし、陽極電液密度 0.23A/d ml で2 分40 砂間電解処理し、銀層2a、2bの表面に塩化銀層3a、3bを形成した。

上記塩化銀階3a、塩化銀電極3bとを囲むように、 エポキシ樹脂の絶縁物で操体5 を形成した後、チ トラヒドロフラン、純水で洗浄し、真空乾燥機を 用いて100 で、真空(- 760 == 84) の条件で20時 間乾燥させた。その後乾燥窒素ガス覆換したデシ ケータ中で飲冷した。

放冷後、温度を10%以下に保ったクローズボックス中で、塩化ビニル―酢酸ビニル系共重合体を含有する樹脂液を上記塩化銀層3e上に整布し、乾

撮してイオン感応膜4-を形成した。

このようにしてセンサプレートが作成されたが、 このセンサプレートを外気と遮断するため乾燥窒 素ガスを封入したアルミパック内にシリカゲルを 同封して密封した。この密封方法については授者 剤を使用しても良く、またアルミ僧にポリエチレ ンをうミネートした複合材によりアルミパックを 作成し、熱シールしても良い。

このようにして、80個のセンサプレートを作成した。これらのセンサプレートは、イオン感応膜を投けた電価を分離ゲートとし、これを図示省略したFBTのゲート電極と接続し、一方分離比較電極の示す電位を基準値として、FBTを出力回路装置に接続し、上記場体の内側部に検対液を流下することにより、その含有イオン濃度をイオンセンサの出力値として測定することができる。

上記密封保存されたセンサブレートを使用直前に関封し、上記のように国路を形成したイオンセンサにカリウムイオン機度Inn、3mm、10mm、30mmの溶液を滴下し、それぞれの出力を測定し、出

特閒平3-84448 (4)

力値がイオン濃度の対数と密線関係になることを確認する。その後、センサプレートをPBT から分離し、以下同様に79個のそれぞれのセンサプレートを上配と同様に接続してこれらセンチプレートを用いたイオンセンチについて同様の測定を行った。これらの出力値のうち、カリウムイオン濃度10mMの溶液を検体液とした時の出力値を取り出し、統計的に処理し、その標準偏差を求め、表に示す。比較例

上記実施例1 において、堤体5 を形成した後、テトラヒドロフラン、純水で洗浄し、乾燥機を用いて100 で、常圧で30分間乾燥させ、真空デシケータ中、減圧状態で一夜放冷し、相対温度 60 %の大気中で、イオン感応膜を形成した以外は同間を形成したとフルモンサブレートを作成し、これをアルミスマク中に保存せず、そのまま空気中に放置し、出力値の標準値差を求め、その結果を表に示す。

	出力値の標準偏差(mV)
实施例	0.90
比較例	4.50

(発明の効果)

本発明によれば、イオン感応膜を電極に被促する工程やこのイオン感応膜を育する製品の保存を相対置度10%以下の低温度雰囲気中でおこなったので、イオン感応膜の水分に対する影響を排除し、また、製品保存中の電極に対する水分の影響を排除することができ、周囲の雰囲気に影響されない安定したイオンセンサの出力特性が得られる。これにより、校正の必要性を少なくすることができる。

4. 図面の簡単な説明。

第1 図は本発明の一実施例のセンサプレートの平面図、第2 図はその II — II 断面図である。

図中、1 は基板、2a、2bは銀層、3a、3bは塩化 銀層、4 はイオン感応膜、5 は堤体である。

